ナノ秒プリパルス制御のための高強度フェムト秒レーザーと薄膜フィルター との相互作用研究

木下健一^{A)}、細貝知直^{B)}、アレクセイ・ジドコフ^{A)}、大久保猛^{B)}、上坂充^{B)}

^{A)} 放射線医学総合研究所

〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川 4-9-1

^{B)} 東京大学大学院工学系研究科附属原子力工学研究施設

〒319-1188 茨城県那珂郡東海村白方白根 2-22

概要

レーザー生成プラズマにおけるマイクロメートル領域 でのプラズマの動きの時間スケールはサブナノ秒からナ ノ秒のオーダーである。従ってプリプラズマの挙動はナノ 秒プリパルスに強く影響される。高強度超短パルスレーザ ーによるX線発生、イオン発生、電子発生を最適化するた めにはプリパルスの制御が必要である。現在ナノ秒レーザ ーコントラストは 10⁶ 程度であり、コントラストのさらな る向上が望まれる。ナノ秒レーザーコントラストを改善す るためにフェムト秒高強度レーザーと薄膜との相互作用 の研究を行った。薄膜上に生成された膨張プラズマの時間 フィルター効果によってナノ秒パルスは 1/7 程度に減少し た。フェムト秒ダブルパルスを用いた実験では第一パルス は 1/10 以下に抑制され、第二パルスはほぼ減衰せずに透過 した。

1 序論

超短パルス超高強度レーザーはX線発生[1][2]、イオン 発生[3][4]、電子発生[5][6]、中性子発生[7]等の高エネルギ ー粒子発生に使用される。超短パルスレーザーには数ナノ 秒持続するプリパルスが伴っている。プリプラズマはこの ナノ秒プリパルスによって生成される。このプリプラズマ の条件がメインパルスとの相互作用に大きく影響する。典型的なナノ秒レーザーコントラストは 10⁶ である。もしメ インパルスの集光強度が 10¹⁹ W/cm² であるとすると、プリ パルスの強度は 10¹³ W/cm² となる。これは多くの場合強す ぎる強度であり、標的の事前破壊や大きく拡散したプリプ ラズマなど最適でない条件をもたらす。プリパルスの制御 にはポッケルセル、プラズマミラー、非線形相互作用など いくつか考えられる。ここでは高強度フェムト秒レーザー と薄膜との相互作用を調べる事でそのプリパルス制御へ の適用可能性を検討する。

薄膜フィルター法の概要は以下の通りである。テラワットレーザーの相互作用時の強度は 10¹⁸ W/cm² ~ 10¹⁹ W/cm²を超える。レーザーコントラストが 10⁶とすればこれは 10¹²~10¹³ W/cm²のプリパルスレベルをもたらす。このプリパルスは標的上にプラズマを生成するのに十分な強度であり、生成されたプラズマはさらにこのプリパルスによって加熱される。初期プラズマ密度は臨界密度を超えているためレーザーはプラズマ中を伝播できない。その後プラズマの膨張によって密度が臨界密度より下がる。メインパルスがこの膨張後にプラズマに到達すれば、それはプラズマを透過する事ができる。このようにレーザーパルスが薄膜を通過する事で、メインパルスの消耗を抑えてプリパルスを低減する事ができると期待される。初期プラズマの大きさが十分小さければナノ秒時間領域での 3 次元的



急膨張が起きると考えられる。この技法は、X線発生、イ オン発生、電子発生、中性子発生など様々なレーザープラ ズマ応用実験のプリプラズマ条件を最適化するのに役立 つと期待される。

2 実験

この実験で使用されるレーザーはチャープパルス増幅 に基づいたテラワットレーザーである。そのシステムはオ シレーター、ストレッチャー、再生増幅器、マルチパス増 幅器、圧縮器から較正される。詳細は他の文献を参照のこ と。中心波長 790 nm、これは臨界密度 1.7 × 10²¹ cm⁻³に対 応する。最大エネルギー600 mJ。圧縮後のパルス幅 50 fs。 ナノ秒領域でのレーザーコントラストは2×10⁶。実験体系 は以下の通りである。2つの軸外し放物面鏡(OAP)を焦 点を共有するように対向して設置する。軸外し角は90°、 焦点距離は 178 mm である。レーザーは第一の OAP によっ て標的上に集光される。集光点を通過したレーザー光は第 二の OAP によって平行化され測定部に導かれる。薄膜標 的は垂直入射の角度で焦点近傍に設置される。標的面を更 新するために標的は自動ステージによって標的面方向に スライドする。集光部は約1×10⁻⁴ Torr の真空中に置かれ



Fig. 2: Time dependence of laser transmittance through foil. The distance between the target and the focal point is 450 μ m for (a), 250 μ m for (b), 50 μ m for (c), and 0 μ m for (d). The estimated laser intensity is 1.4×10^{11} W/cm² for (a), 4.5×10^{11} W/cm² for (b), 5.5×10^{12} W/cm² for (c), and 1.0×10^{13} W/cm² for (d). The target material is polyvinylidene chloride with the thickness of 10 μ m. The dashed line in the figure is the signal without foil. The solid line is the signal with foil.

る。薄膜を透過したレーザー強度はフォトダイオードによ って測定される。フォトダイオードはレーザー光を減衰さ せるための誘電体多層膜ミラーの背後に設置される。レー ザー光を集めるためのレンズが誘電体ミラーとフォトダ イオードの間に設置される。プラズマ光を遮断するために 中心波長 795 nm、バンド幅 10 nm のバンドパスフィルター がフォトダイオードの前に設置される。誘電体ミラーに反 射されたレーザーはレーザー止めの白板上に投影される。 白板上に映った横方向レーザー分布はCCDカメラで測 定される。実験体系図を fig.1 に示す。

まずナノ秒パルスの薄膜標的に対する影響を調べた。シ ードパルスがない場合、再生増幅器はナノ秒パルスを生成 する。それらナノ秒パルスを標的上に集光する。Fig.2 は薄 膜透過強度の時間変化である。標的と集光点との距離は(a) 450 µm、(b) 250 µm、(c) 50 µm、(d) 0 µm である。集光強度 の見積は(a) 1.4×10^{11} W/cm²、(b) 4.5×10^{11} W/cm²、(c) $5.5 \times$ 10¹² W/cm²、(d) 1.0×10¹³ W/cm² である。(d)における集光強 度はフェムト秒高強度レーザーを集光した際のプリパル スレベルに対応する。標的の材質は厚さ10 µm のポリ塩化 ビニリデンである。破線は薄膜がない場合の透過強度であ る。実線は薄膜がある場合である。ナノ秒パルスのパルス 幅は8 ns である。Fig.2 の(a)および(b)からプラズマ生成に 必要なレーザー強度を読み取る事ができる。標的はプラズ マが生成される前はレーザーに対して透明である。従って、 レーザー強度が低いパルスの前部は標的を透過している。 レーザー強度がプラズマを作るのに十分な強度に達した 時点で標的は不透明になりレーザー透過率が下がる。その 強度は約8×10¹⁰ W/cm²と見積もられる。Fig.2の(c)と(d) ではパルスの前部に透過率の抑制が見られる。プラズマは 数ナノ秒の間不透明であった後、膨張によって低密度化が 起こり、パルスの後部が薄膜を透過する。透過率の回復は レーザーの入射から約 10 ns 後である。これにより、高強 度レーザープリパルスに対応するナノ秒レーザー照射に よって、ナノ秒時間領域でプラズマの生成、拡散、低密度 化およびそれによるレーザー透過が起きる事が確認され た。

次にフェムト秒パルスに対するプリパルス抑制の効果 を調べるために、フェムト秒ダブルパルスを用いた測定を 行った。Fig.3 はダブルパルスによるフォトダイオードの波



Fig. 3: Time dependence of laser transmittance through foil with a femtosecond double pulse. The target is polypropylene with the thickness of 4 μ m.



Fig. 4: A change of the transverse laser profiles in case of a nanosecond pulse. The left figures are without foil. The right figures are with foil.

形である。破線は薄膜がない場合、実線は薄膜がある場合 である。集光点における強度は第一パルスが1×10¹⁸ W/cm²、 第二パルスが2×10¹⁸ W/cm² である。標的の材質は厚さ4 µm のポリプロピレンである。第一パルスと第二パルスの時間 間隔は約8 ns である。薄膜透過によって第一パルスは1/10 以下に減少している。第一パルス到達時にはプラズマ密度 が臨界密度以上であり、そのプラズマによってレーザーが 遮断されたためと考えられる。第二パルスはほぼ減衰せず に透過している。従って、10 ns 程度の拡散時間であっても 薄膜プラズマ透過時におけるフェムト秒レーザーの消耗 は大きな問題とはならないと考えられる。

薄膜透過によって横方向レーザー分布が影響を受ける 事が考えられる。Fig.4 にナノ秒パルスにおける横方向レー ザー分布の変化を示す。白板位置で観測される薄膜なしで の横方向レーザー分布はレーザー輸送光学系におけるミ ラーの損傷などの影響でホットスポットや窪みを持った 分布となっている(Fig.4 左上および左下)。薄膜プラズマ 透過後のナノ秒パルスの空間分布は初期分布と比べて滑 らかで、よりガウス分布に近い形状となる。これは焦点位 置におけるプラズマ透過が空間フィルターの役目を果た しているためと考えられる。焦点位置に置かれた微小ピン ホールはレーザー分布の高次成分を遮断し遠方での分布 をガウス分布に近づける働きを持つ。Fig.4 の結果は薄膜プ ラズマがレーザー透過時に微小ピンホールとなっている 可能性を示唆する。

3 まとめ

高強度超短パルスレーザーによるX線発生、イオン発生、 電子発生等を最適化するためにはナノ秒プリパルスの制 御が必要である。そのために我々は薄膜フィルターによる レーザーコントラスト向上について研究を行い、薄膜標的 上へのナノ秒レーザーパルスの集光とプラズマ生成、レー ザー透過、フェムト秒パルスとの相互作用について実験的 に調べた。初期高密度プラズマによるナノ秒パルスの遮断 と膨張低密度化によるパルス後部の透過が確認された。フ ェムト秒パルスが薄膜プラズマを透過可能であることを 確認した。薄膜プラズマの空間フィルター効果によってナ ノ秒パルスの横方向レーザー分布が変化する事を確認し た。今後、空間分布やスペクトル変化等、メインパルスと 薄膜プラズマとの相互作用のさらなる調査を行う予定で ある。

参考文献

- [1] J. D. Kmetec, et al., Phys. Rev. Lett. 68, 1527 (1992).
- [2] A. Rousse, et al., Phys. Rev. E 50, 2200 (1994).
- [3] M. Hegelich, et al., Phys. Rev. Lett. 89, 085002 (2002).
- [4] I. Spencer, et al., Phys. Rev. E 67, 046402 (2003).
- [5] V. Malka, et al., Science 298, 1596 (2002).
- [6] T. Hosokai, et al., Phys. Rev. E 67, 036407 (2003).
- [7] T. Ditmire, et al., Nature 398, 489 (1999).